

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010 年 4 月 1 日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

PS2532-1, PS2532L-1

高コレクタ・エミッタ間電圧，高絶縁耐圧
マルチフォトカプラ・シリーズ

—NEPOC®シリーズ—

- ★ PS2532-1, PS2532L-1 は，GaAs 赤外 LED とシリコン・ダーリントン接続フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。

入出力間の絶縁耐圧およびトランジスタのコレクタ・エミッタ間電圧が高く，さらにダーリントン・トランジスタ出力になっているため低電流入力が可能です。

PS2532L-1 は PS2532-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。

特 徴

- コレクタ・エミッタ間電圧が高い ($V_{CEO} = 300 \text{ V}$)
- 入出力間絶縁耐圧が高い ($BV = 5\,000 \text{ Vr.m.s.}$)
- 電流伝達率が高い ($CTR = 4\,000 \% \text{ TYP.}$)
- 応答速度が速い ($t_r, t_f = 100 \mu\text{s TYP.}$)
- ★ ○エンボス・テーピング対応品：PS2532L-1-E3, E4, F3, F4
- ★ ○海外安全規格
 - ・UL 認定品：ファイル No. E72422
 - ・BSI 認定品：No. 8221/8222
 - ・CSA 認定品：No. CA 101391
 - ・NEMKO 認定品：No. P98101708
 - ・SEMKO 認定品：No. 0143092/01-02
 - ・DEMKO 認定品：No. 307863
 - ・FIMKO 認定品：No. FI 17640
 - ・DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品（オプション対応いたします）

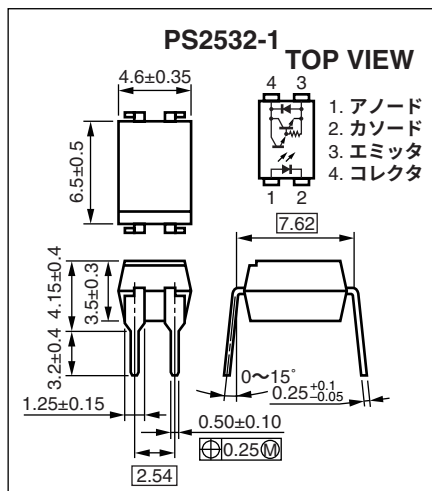
用 途

- 電話，交換機
- FAX/モデム

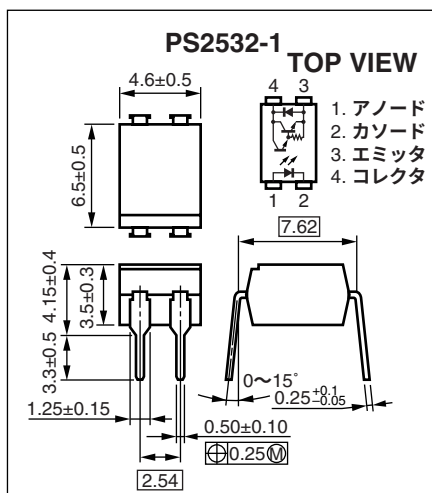
本資料の内容は，予告なく変更することがありますので，最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

★ 外形図（単位：mm）

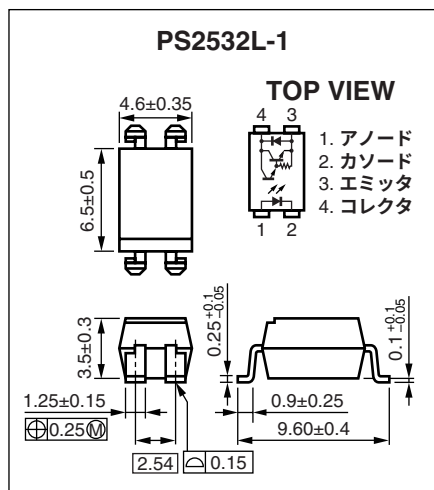
DIP タイプ（新パッケージ）



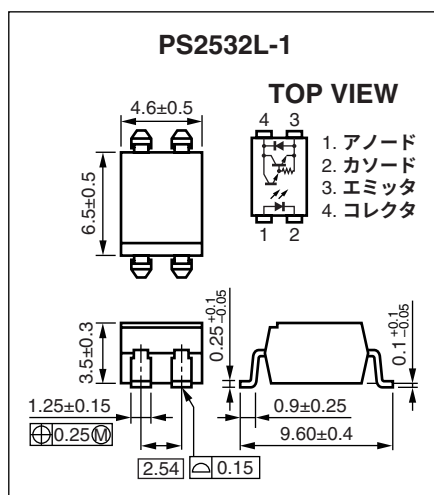
DIP タイプ



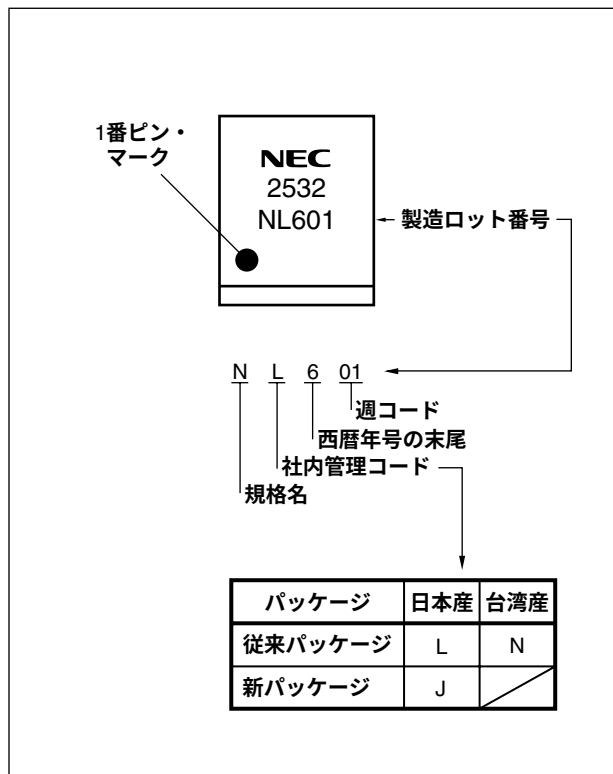
表面実装用リード・フォーミング・タイプ (新パッケージ)



表面実装用リード・フォーミング・タイプ



★ 捺印例



★ オーダ情報

品名	オーダ名称	メッキ仕様	包装形態	海外安全規格	申請品名 ^注
PS2532-1	PS2532-1-A	鉛フリー	マガジン・ケース 100 個	標準品	PS2532-1
PS2532L-1	PS2532L-1-A			(UL, CSA, BSI,	
PS2532L-1-E3	PS2532L-1-E3-A		エンボス・テーピング 1 000 個/リール	NEMKO, SEMKO,	
PS2532L-1-E4	PS2532L-1-E4-A			DEMKO, FIMKO	
PS2532L-1-F3	PS2532L-1-F3-A		エンボス・テーピング 2 000 個/リール	認定品)	
PS2532L-1-F4	PS2532L-1-F4-A				
PS2532-1-V	PS2532-1-V-A		マガジン・ケース 100 個	DIN EN60747-5-2	
PS2532L-1-V	PS2532L-1-V-A			(VDE0884 Part2)	
PS2532L-1-V-E3	PS2532L-1-V-E3-A		エンボス・テーピング 1 000 個/リール	認定品	
PS2532L-1-V-E4	PS2532L-1-V-E4-A			(オプション)	
PS2532L-1-V-F3	PS2532L-1-V-F3-A		エンボス・テーピング 2 000 個/リール		
PS2532L-1-V-F4	PS2532L-1-V-F4-A				

注 海外安全規格申請は申請品名で行ってください。

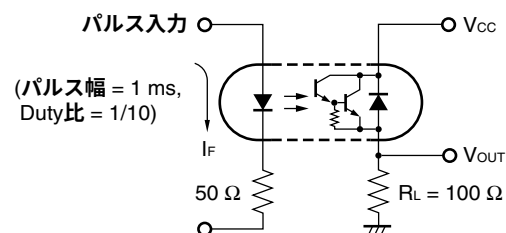
★ 絶対最大定格（特に指定のないかぎり $T_A = 25^\circ\text{C}$ ）

項 目		略 号	定 格	単 位
発 光	順電流 (DC)	I _F	80	mA
	逆電圧	V _R	6	V
	低減率	ΔP _D /°C	1.5	mW/°C
	許容損失	P _D	150	mW
	ピーク順電流 ^{注1}	I _{FP}	1	A
受 光	コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	300	V
	エミッタ・コレクタ間電圧	V _{ECO}	0.6	V
	コレクタ電流	I _C	150	mA
	低減率	ΔP _C /°C	3.0	mW/°C
	許容損失	P _C	300	mW
絶縁耐圧 ^{注2}		BV	5 000	Vr.m.s.
動作周囲温度		T _A	-55～+100	°C
保存温度		T _{stg}	-55～+150	°C

注 1. パルス幅 = 100 μs , Duty 比 = 1%2. $T_A = 25^\circ\text{C}$, RH = 60%, AC 電圧を 1 分間印加（入力側全電極端子一括と出力側全電極端子一括間）電気的特性 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

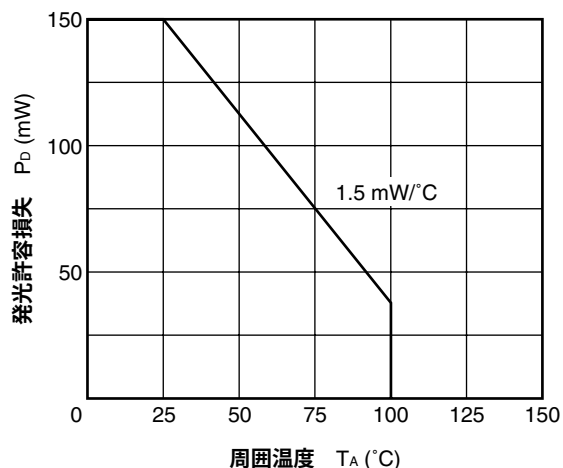
項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
発 光	順電圧	V_F $I_F = 10 \text{ mA}$		1.15	1.40	V
	逆電流	I_R $V_R = 5 \text{ V}$			5	μA
	端子間容量	C_t $V = 0 \text{ V}, f = 1.0 \text{ MHz}$		30		pF
受 光	コレクタしゃ断電流	I_{CEO} $V_{CE} = 300 \text{ V}, I_F = 0 \text{ mA}$			400	nA
伝達特性	電流伝達率 (I_C/I_F)	CTR $I_F = 1 \text{ mA}, V_{CE} = 2 \text{ V}$	1 500	4 000	6 500	%
	コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ $I_F = 1 \text{ mA}, I_C = 2 \text{ mA}$			1.0	V
	入出力間絶縁抵抗	R_{i-o} $V_{i-o} = 1.0 \text{ kV}_{DC}$	10^{11}			Ω
	入出力間容量	C_{i-o} $V = 0 \text{ V}, f = 1.0 \text{ MHz}$		0.6		pF
	立ち上がり時間 ^注	t_r $V_{CC} = 5 \text{ V}, I_C = 10 \text{ mA}, R_L = 100 \Omega$		100		μs
	立ち下がり時間 ^注	t_f		100		

注 スイッチング時間測定回路

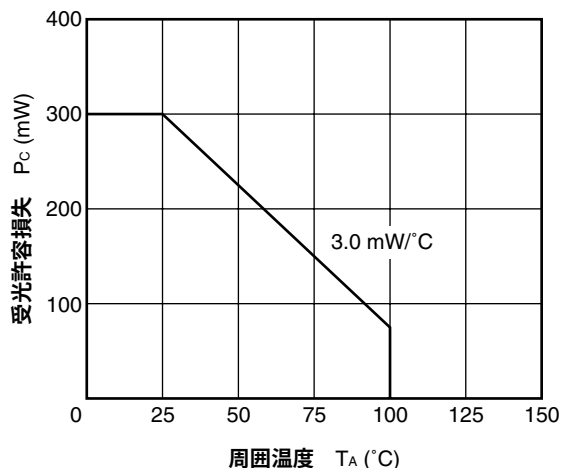


★ 特性曲線（特に指定のないかぎり $T_A = 25^\circ\text{C}$ ，参考値）

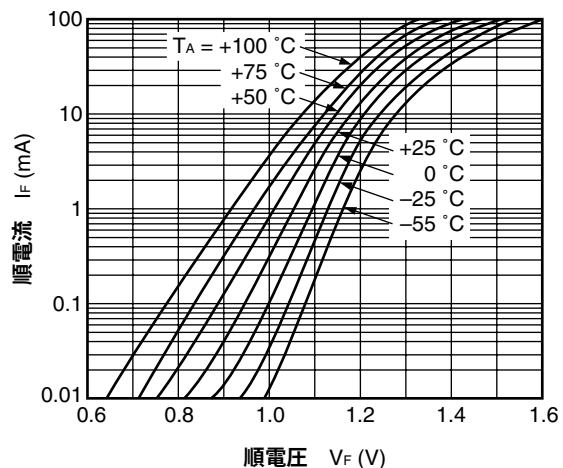
発光許容損失 vs. 周囲温度



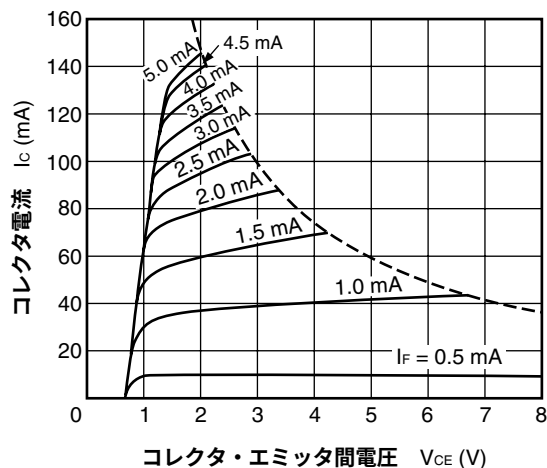
受光許容損失 vs. 周囲温度



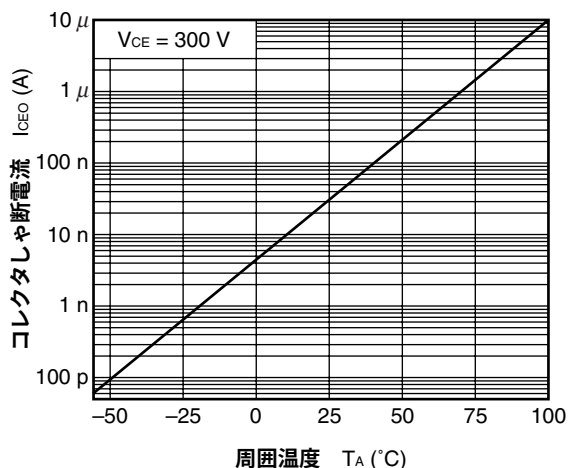
順電流 vs. 順電圧



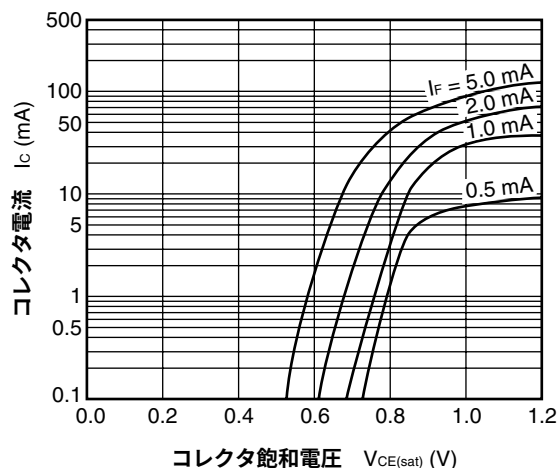
コレクタ電流 vs. コレクタ・エミッタ間電圧



コレクタしや断電流 vs. 周囲温度

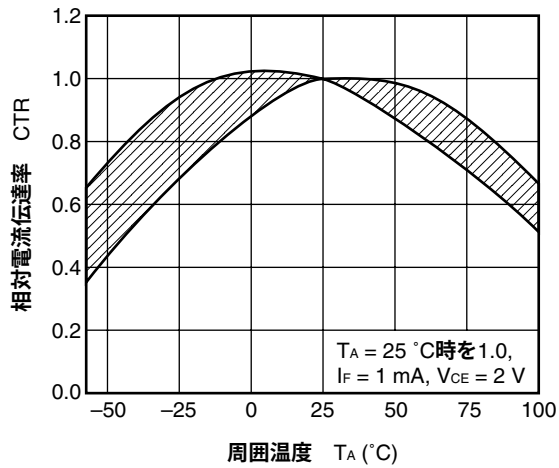


コレクタ電流 vs. コレクタ飽和電圧

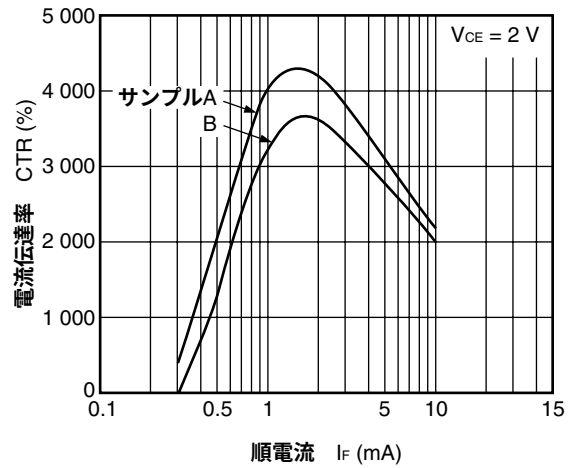


備考 グラフ中の値は参考値を示します。

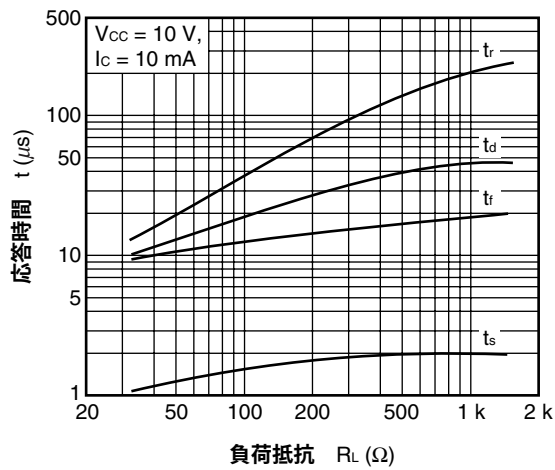
相対電流伝達率 vs. 周囲温度



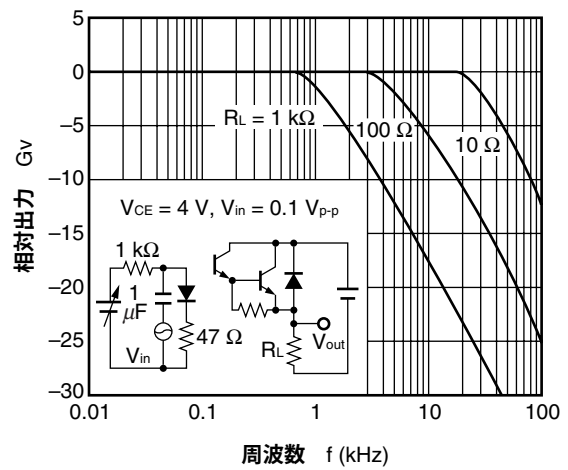
電流伝達率 vs. 順電流



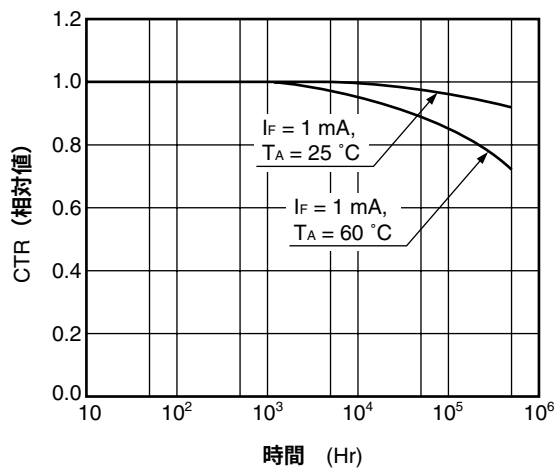
応答時間 vs. 負荷抵抗



周波数応答特性



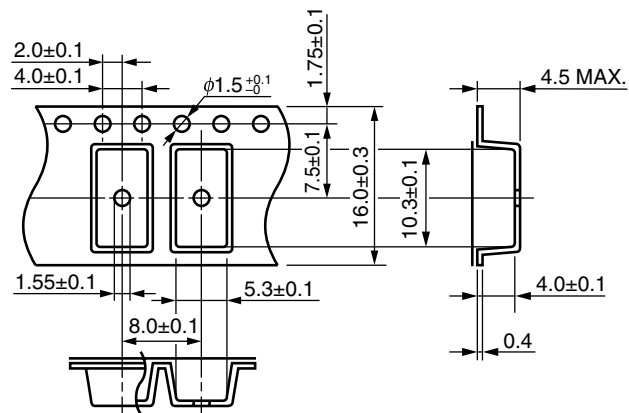
CTR経時変化



備考 グラフ中の値は参考値を示します。

★ テーピング仕様 (単位: mm)

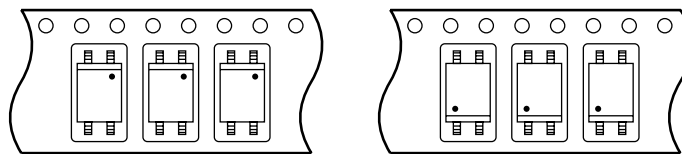
外形および寸法 (テープ)



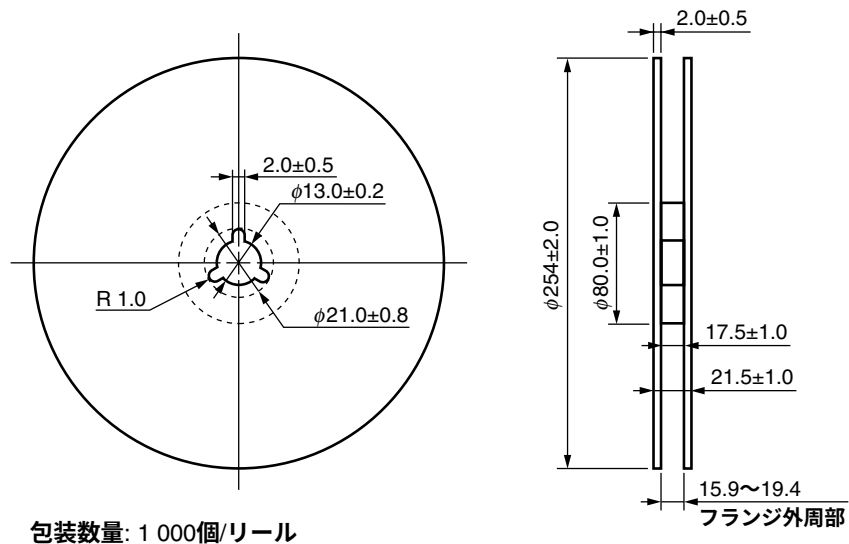
テープ方向

PS2532L-1-E3

PS2532L-1-E4

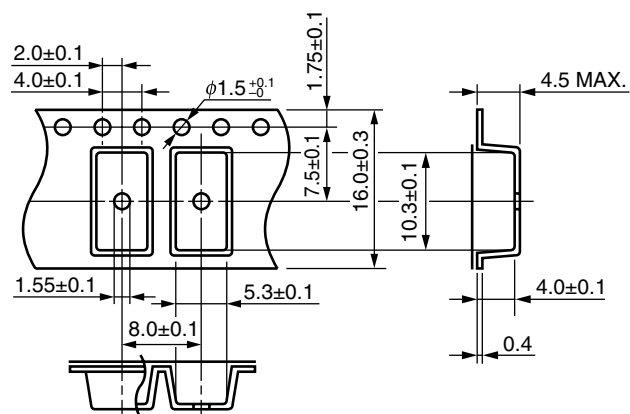


外形および寸法 (リール)

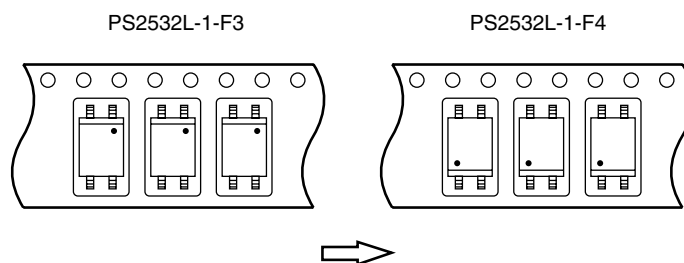


包装数量: 1 000個/リール

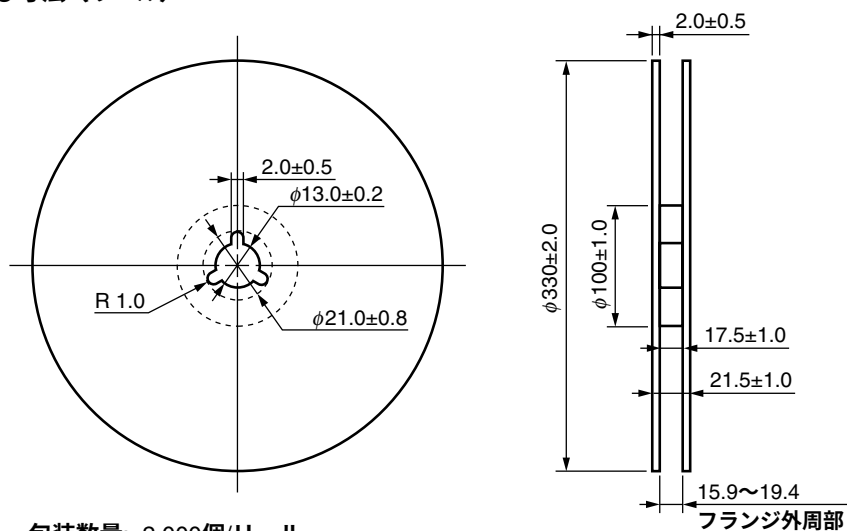
外形および寸法 (テープ)



テープ方向



外形および寸法 (リール)



包装数量: 2 000個/リール

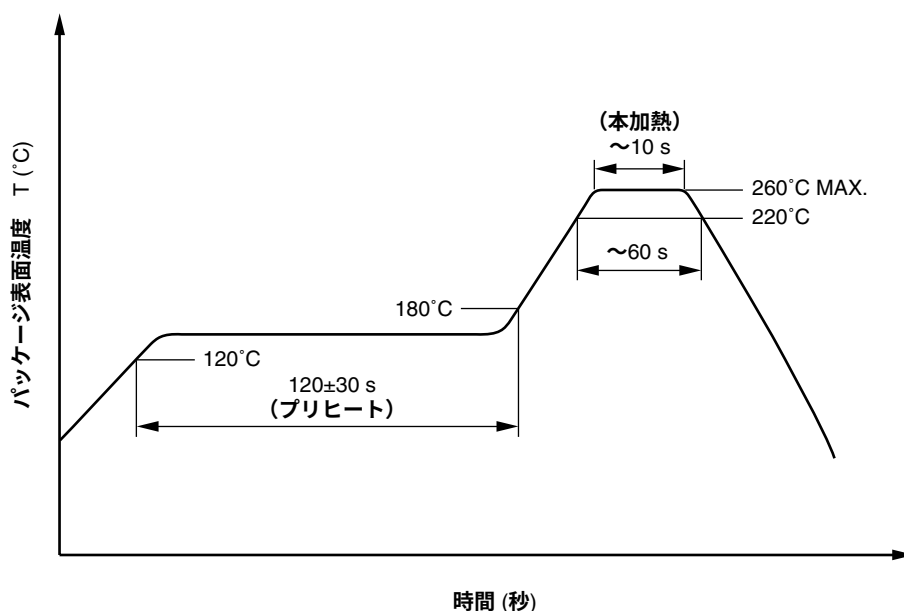
取り扱い注意事項

1. 半田付け推奨条件

(1) 赤外線リフロによる実装時

- ・ピーク温度 260°C 以下 (パッケージ表面温度)
- ・ピーク温度の時間 10 s 以内
- ・220°C 以上の時間 60 s 以内
- ・プリヒート温度 120~180°C の時間 120±30 s
- ・リフロ回数 3 回以内
- ・フラックス 塩素分の少ないロジン系フラックス (塩素 0.2 Wt%以下を推奨)

赤外線リフロ推奨温度プロファイル



(2) ウェーブ・ソルダーリングによる実装時

- ・温度 260°C 以下 (溶融半田温度)
- ・時間 10 s 以内
- ・予備加熱 120°C 以下 (パッケージ表面温度)
- ・回数 1 回 (モールド部浸漬可)
- ・フラックス 塩素分の少ないロジン系フラックス (塩素 0.2 Wt%以下を推奨)

★ (3) 手付け

- ・最高温度 (リード部温度) 350°C 以下
- ・時間 (デバイスの一辺あたり) 3 s 以内
- ・フラックス 塩素分の少ないロジン系フラックス (塩素 0.2 Wt%以下を推奨)

(a) デバイスのリード根元より 1.5~2.0 mm 以上離してください。

(b) ケース温度は、100°C 以上にならないよう注意してください。

(4) 注意事項

- ・フラックス洗浄について
フロン系および塩素系溶剤による洗浄は避けてください。

2. ノイズについての注意事項

フォトカブラの入力ー出力間、またはコレクターエミッタ間に立ち上がりの急峻な電圧が印加されると、定格内であっても出力側がオン状態になることがありますので、ご確認のうえご使用願います。

★ 3. フォトカブラにおける電流伝達率 (CTR) の測定条件の違いについて

CTR 測定での順電流条件は製品ごとに異なりますので、ご使用の際は設定値をご確認ください。

また、順電流について規格値以外でのご使用の場合は、CTR 値のばらつきなどにより標準特性曲線から外れる場合がありますので、実際にご使用になる条件での特性をご確認いただき、ばらつき等を十分考慮のうえご使用ください。

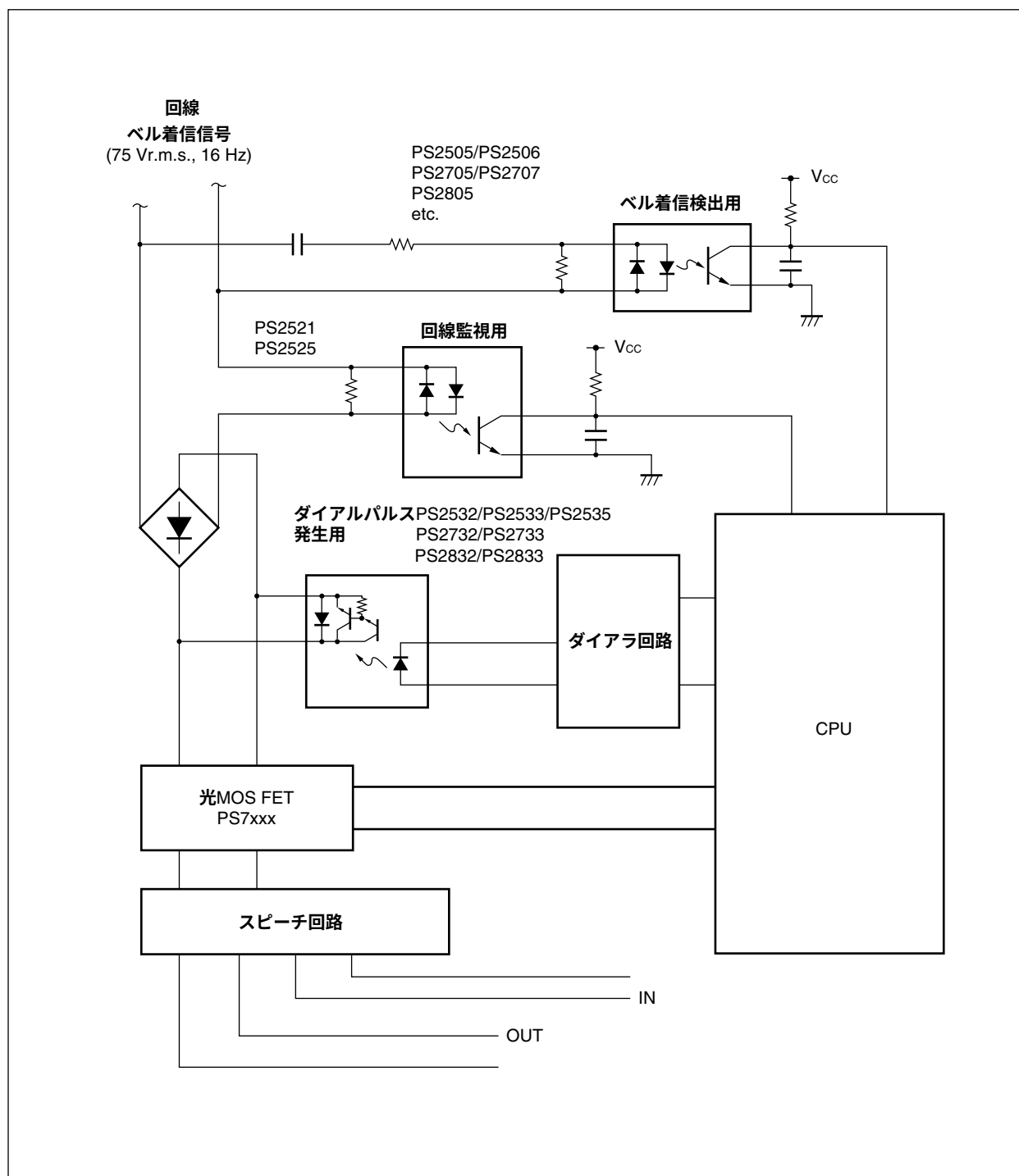
使用上の注意

1. 取り扱いの際は人体アースなど静電気対策を行ってください。
2. 保管は高温多湿を避けてください。

VDE 認定仕様

項 目	略 号	定 格	単 位
使用クラス (DIN VDE 0109) 1) 定格電源電圧 ≤ 300 Vr.m.s. に対し 2) 定格電源電圧 ≤ 600 Vr.m.s. に対し		IV III	
環境試験クラス (DIN IEC 68 Teil 1/09.80)		55/100/21	
絶縁強度 最大許容動作絶縁電圧 試験電圧 (部分放電試験, 手順 a, 型式試験とランダム試験) $U_{pr} = 1.2 \times U_{IORM}$ 判定基準: 部分放電 $P_d < 5$ pC	U_{IORM} U_{pr}	890 1 068	V_{peak} V_{peak}
試験電圧 (部分放電試験, 手順 b, 全数試験) $U_{pr} = 1.6 \times U_{IORM}$ 判定基準: 部分放電 $P_d < 5$ pC	U_{pr}	1 424	V_{peak}
★ 最大許容電圧 (過度的電圧)	U_{TR}	8 000	V_{peak}
汚染度 (DIN VDE 0109)		2	
空間距離		> 7.0	mm
沿面距離		> 7.0	mm
絶縁材の耐トラッキング性 (DIN IEC 112/VDE 0303 part 1)	CTI	175	
材料グループ (DIN VDE 0109)		III a	
許容保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$
許容動作温度	T_A	$-55 \sim +100$	$^{\circ}\text{C}$
絶縁抵抗最小値 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ ($V_{IO} = 500$ V) T_A MAX. 最小 100°C ($V_{IO} = 500$ V)	Ris MIN. Ris MIN.	10^{12} 10^{11}	Ω Ω
安全最大定格 (故障時の最大許容値) 温度ディレイティング・カーブ参照 ケース温度 電流 (入力電流 I_F , $P_{Si} = 0$) 電力 (出力ないし全損失電力) T_{Si} における絶縁抵抗 ($V_{IO} = 500$ V)	T_{Si} I_{Si} P_{Si} Ris MIN.	175 400 700 10^9	$^{\circ}\text{C}$ mA mW Ω

★ フォトカプラの電話機への応用例



NEPOC は、NEC 化合物デバイス株式会社の登録商標です。

本資料に記載された製品が、外国為替及び外国貿易法に基づき規制されるものに該当する場合には、当該製品を輸出するに際し、同法に基づく許可が必要になります。

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェア、及びこれらに付随する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するためのものです。従って、これら回路・ソフトウェア・情報をお客様の機器に使用される場合には、お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して、当社は一切その責を負いません。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

注意 GaAs 製品	この製品には、ガリウムヒ素（GaAs）を使用しています。 GaAs の粉末や蒸気は有害ですから、次の点にご注意ください。 ・廃棄する際には、次のような廃棄処理をすることを推奨します。 1. 「ヒ素含有物等の産業廃棄物の収集、運搬、処理の資格」を持つ処理業者に委託する。 2. 一般産業廃棄物および家庭用廃棄物とは区別し、「特別管理産業廃棄物」として、最終処分まで管理する。 ・焼却，破壊，切断，粉碎や化学的な分解を行わないでください。 ・対象デバイスをなめたり，口に入れたりしないでください。
-------------------	---

NEC化合物デバイス株式会社 http://www.ncsd.necel.com/index_j.html

営業に関する問い合わせ先
営業本部 営業企画グループ

T E L : 044-435-1573
E-mail : salesinfo@ml.ncsd.necel.com
F A X : 044-435-1579

技術に関する問い合わせ先
営業本部 営業基盤技術グループ

T E L : 044-435-1577
E-mail : techinfo@ml.ncsd.necel.com
F A X : 044-435-1918